

PARTIAL DISCHARGE TESTER



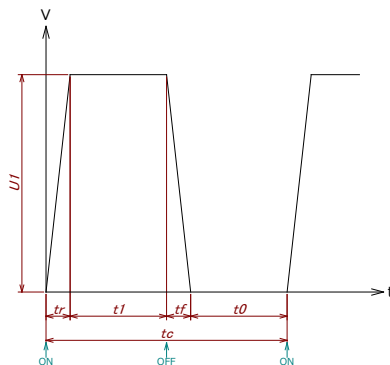
特徴

- VDE 規格試験に対応した試験電源内蔵型部分放電測定器です。(EN60747-5-5:2007準拠)
- IGBT のゲート駆動用フォトカプラ、パルストランス等の試験に適しています。
- 最大試験電圧 5kV、最短試験時間(2 秒)で動作可能
- 入出力接点による測定制御及び、合否判定が可能

仕様

■ 手動試験

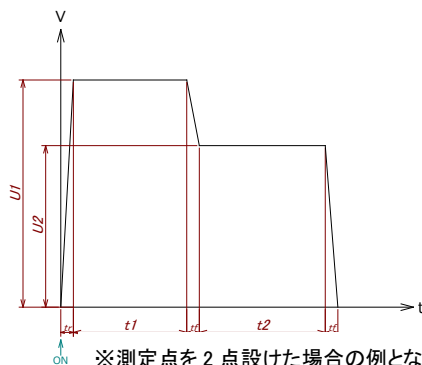
試験電圧 U_1 の保持時間 t_1 において発生した部分放電が、設定した電荷量及び発生頻度を超えたら NG、超えなければ OK の判定を出します。



U_1 : 試験電圧	0~5000VAC
t_0 : 試験電源 OFF 期間	0.5 秒以上
t_1 : 保持時間(部分放電試験期間)	1 秒以上
t_r, t_f : 電圧上昇・下降時間	0.1 秒

■ 自動試験

測定点を 1~5 ポイントまで設定可能な自動測定機能となります。



設定項目(各ポイントにつき)	設定範囲
①試験電圧	0~5000V
②保持時間	0~60 秒
③判定電荷量	1~1000pC

U_1 : 測定点 1 における電圧
 t_1 : 測定点 1 における保持時間
 t_r, t_f : 上昇時間、下降時間(0.1s 以下又は 1kV/S)

※測定点を 2 点設けた場合の例となります。

PARTIAL DISCHARGE TESTER

仕様

●電源部

・入力電圧	100VAC±10% 50/60Hz
・出力電圧	0～5000VAC、30VA
・最短試験サイクル	2s
・電圧保持時間(測定時間)	>1s
・電圧上昇時間	<0.1s
・周波数	50Hz、60Hz
・波形	正弦波
・最大負荷容量	1000pF
・電圧設定範囲	0～5000VAC
・電圧設定精度	1%F.S.

●部分放電測定部

・ゲイン	0～78dB
・判定電荷量	1～1000pC
・判定発生頻度	10～9000PPS
・校正器電荷量	100pC、1000pC
・校正パルス注入コンデンサ	50pF
・校正パルス電圧	2V、20V
・校正パルス発生周期	50/60PPS
・内蔵カップリングコンデンサ	1000pF



●機能・設定項目 その他

・合否判定	1 秒間のパルスカウントが閾値を越えると NG
・画面表示	
測定値	パルスカウンター(電荷量閾値における)
試験電圧	現在印加中の電圧計
設定電圧	測定 ON 時に印加する電圧
判定電荷量	判定する電荷量
発生頻度閾値	試験周波数と同期
OK/NG 判定	測定中、判定電荷量において、発生頻度閾値を越えると NG
校正値	100pC / 1000pC
試験周波数	50Hz / 60Hz
・出力接点	OK/NG 判定、電圧出力中(各ドライ接点)
電圧出力中	出力中: ショート/停止中: オープン
OK / NG 接点	NG: オープン/OK: ショート
入力接点	測定開始/終了
測定開始/終了接点	オープン: 測定 OFF/ショート: 測定 ON
インターロック	オープン: 測定不可/ショート: 測定可
・インターフェイス	RS-232C
・寸法・質量	W427×D380×H197(mm) 約 15kg



本社・工場

SOKEN 総研電気株式会社
<http://www.soken-jp.com>

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22

TEL 042-490-6926 FAX 042-490-6806

■大阪営業所: 〒570-0093 大阪府守口市浜町 1-1-8 TEL 06-6991-9388 FAX 06-6991-9389